(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-10923 (P2004-10923A) (43) 公開日 平成16年1月15日 (2004.1.15)

(51) Int.C1.7 C23C 14/06 F16J 9/26

C23C F16J 14/06 9/26

テーマコード (参考) 31044 4KO29

		審查請求	未請求 請求項の数 15 OL (全 16 j	頁)
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-162782 (P2002-162782) 平成14年6月4日 (2002.6.4)	(71) 出願人	000003207 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地	
		(74) 代理人		
		(74) 代理人	100099128 弁理士 早川 康	
		(74) 代理人	100102576 弁理士 渡辺 敏章	
		(72) 発明者	愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自	動
		(72) 発明者	車株式会社内 金澤 孝明 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自	a Wich
			東株式会社内 最終頁に続く	•

(54) 【発明の名称】摺動部材及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】耐摩耗性及び密着性に優れた保護膜を有する摺 動部材を提供する。

【解決手段】基材30の上に、Cr層31、Crーカー ボン組成傾斜層32、DLC硬度傾斜層33、硬質DL C層34を順に積層した構造の保護膜を設ける。各層は スパッタリングで成膜し、DLC硬度傾斜層33は、放 電ガスへのアセチレンガス導入量を変化させることによ って硬度を増大させながら成膜する。

【選択図】 図10



10

20

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】

٠.

基材と、該基材の表面に形成した保護膜とを含む摺動部材において、前記保護膜は、金属層と、前記金属層の上に形成された金属一カーボン組成傾斜層と、前記金属一カーボン組成傾斜層の上に形成され該金属一カーボン組成傾斜層から離れるに従って硬度が増加する硬度変化領域を有するダイヤモンドライクカーボン層とを備えることを特徴とする摺動部材。

【請求項2】

請求項1記載の摺動部材において、前記ダイヤモンドライクカーボン層は、ラマンスペクトル分析によるラマンスペクトルをピーク分離して得られる、 $1560 \, \mathrm{cm}^{-1}$ 付近のGバンドを表すピークの面積強度I(G)と $1380 \, \mathrm{cm}^{-1}$ 付近のDバンドを表すピークの面積強度I(D)との比I(G)/I(D)が1.3以上、<math>1.75以下であることを特徴とする摺動部材。

【請求項3】

請求項1又は2記載の摺動部材において、前記ダイヤモンドライクカーボン層は、3~15 a t %の範囲の水素を含有していることを特徴とする摺動部材。

【請求項4】

請求項1~3のいずれか1項記載の摺動部材において、前記硬度変化領域の水素含有量は、前記金属一カーボン組成傾斜層から離れるに従って約9at%に近づくように単調に増加又は減少していることを特徴とする摺動部材。

【請求項5】

請求項1~4のいずれか1項記載の摺動部材において、前記硬度変化領域には金属が添加されていることを特徴とする摺動部材。

【請求項6】

請求項1~5のいずれか1項記載の摺動部材において、前記金属は、Cェ,Ti,Ta,W,V,Nb,Moから選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする摺動部材。

【請求項7】

請求項1~6のいずれか1項記載の摺動部材において、前記保護層は、最表面のダイナミック硬さが100~1500であることを特徴とする摺動部材。

【請求項8】

スパッタリングにより、希ガス雰囲気中で基材表面に金属層を形成する金属層形成工程と

前記金属層形成工程後、前記雰囲気中にアセチレンガスを導入しながら金属ーカーボン組成傾斜層を形成する金属ーカーボン組成傾斜層形成工程と、

前記金属 - カーボン組成傾斜層形成工程後、前記雰囲気中へのアセチレンガス導入量を変化させながらダイヤモンドライクカーボン層を形成する第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程と、

前記第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程後、前記雰囲気中へのアセチレンガス導入量を略一定としながらダイヤモンドライクカーボン層を形成する第2ダイヤモンドライクカーボン層形成工程とを含むことを特徴とする摺動部材の製造方法。

【請求項9】

請求項8記載の摺動部材の製造方法において、前記第2ダイヤモンドライクカーボン層形成工程におけるアセチレンガスの導入量は、希ガスとアセチレンガスの合計量に対するアセチレンガスの体積比率として7%以上31%以下であることを特徴とする摺動部材の製造方法。

【請求項10】

 動部材の製造方法。

【請求項11】

請求項10記載の摺動部材の製造方法において、前記金属-カーボン組成傾斜層形成工程 における前記アセチレンガス導入量は、希ガスとアセチレンガスの合計量に対するアセチ レンガスの体積比率として4%以下であることを特徴とする摺動部材の製造方法。

【請求項12】

請求項8~11のいずれか1項記載の摺動部材の製造方法において、前記希ガスはAr, Ne,Kr,Xeのうちの1つであることを特徴とする摺動部材の製造方法。

【請求項13】

請求項8~12のいずれか1項記載の摺動部材の製造方法において、前記第1ダイヤモン 10 ドライクカーボン層形成工程で基材に印加するバイアス電圧を増加させながらダイヤモン ドライクカーボンを形成することを特徴とする摺動部材の製造方法。

【請求項14】

請求項8~13のいずれか1項記載の摺動部材の製造方法において、前記第1ダイヤモン ドライクカーボン層形成工程で、金属を添加しながらダイヤモンドライクカーボンを形成 することを特徴とする摺動部材の製造方法。

【請求項15】

請求項8~14のいずれか1項記載の摺動部材の製造方法において、前記金属は、Cェ, Ti, Ta, W, V, Nb, Moから選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする摺 動部材の製造方法。

20

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、表面にダイヤモンドライクカーボン層を有する摺動部材及びその製造方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】

ダイヤモンドライクカーボン(以下、DLCという)は、硬度、耐摩耗性、固体潤滑性、 熱伝導性、化学的安定性に優れ、低摩擦係数という特性を持ち、各種部材の表面改質に大 きな効果がある。そのため、DLCは摺動部材、耐摩耗性機械部品、切削工具等、各種部 30 材の表面層として利用されている。

[0003]

特開2001-225412号公報には、基材の表面に、Cェ層、CェーWC層、DLC 層からなる保護膜を形成すること、DLC成膜時にアセチレンガスをスパッタ装置に封入 し W C タ ー ゲ ッ ト を ス パ ッ タ し て 1 0 ~ 2 5 重 量 % の W を 含 有 す る D L C 層 を 形 成 す る こ とが記載されている。特開2000-144378号公報には、硬質皮膜をスパッタリン グにより基板上に形成する工程において、その後半から終了付近工程でアセチレン等の炭 化水素ガスを供給してアモルファスカーボンを生成する方法が記載されている。特開平6 - 195691号公報には、カーボン保護層のラマンスペクトルをガウス関数で2つのピ ークに分離して、1545~1575cm⁻¹領域のピーク強度をDとし、1340~1 4 4 0 c m⁻¹領域のピーク強度をGとしたとき、比率D/Gが1.3~3.5である磁 気記録媒体が記載されている。特開平6一139556号公報には、Arと炭化水素ガス を用いてスパッタにより炭素保護膜を形成し、炭素保護膜中の水素量が1×10゚゚~5 × 1 0 ¹⁷ a t o m s / c m ²である磁気記録媒体が記載されている。特開 2 0 0 1 - 2 6 1 3 1 8 号公報には、低硬度硬質炭素層と高硬度硬質炭素層が交互に積層されたDLC 硬質多層膜が記載されている。特開平9-298097号公報には、硬度の高い層と低い 層が交互に積層したDLC膜を用いる摺動面部材が記載されている。

[0004]

DLCコーティングにおいて、耐摩耗性・低摩擦性・高密着性の向上を狙って、DLC皮 n。佐ndetadutut / bernthturthkov.

されている。ただし、実際のところ、耐摩耗性及び低摩擦性に関しては、金属を含まないアモルファスカーボン(硬質)が優れている。また、硬質DLCと軟質DLCを多重積層すると、軟質DLCと硬質DLCの界面で剥離が発生しやすいという問題がある。

すると、軟質 D L C と 便質 D L C の 界面で剥離か発生しやすいという問題がある。 【 O O O 5 】 また、アモルファスカーボン皮膜の硬さを向上させるため、例えばスパッタリングでは、

イオンアシスト効果を利用し、カーボン原子をたたき込むことで皮膜密度を増大させる方法が取られている。しかし、イオンアシスト効果を得るため、成膜中に基材へかけるバイアス電圧を上げると、イオン衝突エネルギーにより処理温度が上昇し、例えばSCM材などの浸炭材は軟化し、材料強度が低下してしまう。また、カーボン成膜中に高いエネルギーのガスイオン(一般にはAェイオン)を基材にバイアス電圧で加速衝突させるため、成 10 膜されたカーボンはたたき込まれるものもあれば、逆にエッチングされ削りとられる原子も存在する。バイアス電圧が高いほど、エッチングの割合が増加し、成膜効率が低下する。バイアス電圧を上げすぎると皮膜の内部応力が高まり、基材との密着性が低くなるという問題も生じる。

[0006]

D L C 皮膜の靱性を向上させるため、炭化水素系ガス(主に C H ₄)を導入することが行われているが、一般に、炭化水素系ガスを導入すると皮膜の硬さは低下する。

- [0007]
- 【発明が解決しようとする課題】 以上のような理由によって、実際は高い硬さを有する健全なDLC皮膜を得ることができま が、DLC皮膜を保護膜として有する従来の摺動部材はDLC皮膜の耐摩耗性と密着性の 両立が不充分であった。
- 【 0 0 0 8 】 本発明は、このような従来技術の問題点に鑑み、耐摩耗性及び密着性に優れた保護膜を有する摺動部材を提供することを目的とする。本発明は、また、耐摩耗性及び密着性に優れた保護膜を有する摺動部材の製造方法を提供することを目的とする。
- 【 0 0 0 9 】
 【課題を解決するための手段】
 本発明の摺動部材は、基材表面上に金属層/金属-カーボン組成傾斜層/硬度変化領域を含むDLC層からなる保護膜を形成したものである。硬度変化領域では金属-カーボン組 30成傾斜層との界面から離れるに従って硬度が高くなる。DLC層は、最表面側に内部のDLC層より硬度が低い軟質DLC層を備えていてもよい。DLC層の、金属-カーボン組
- 【 O O 1 O 】 DLC層の硬度変化領域の硬度は、スパッタによるDLC成膜時に、適量のアセチレンガスを添加することにより、また、バイアス電圧を印加することにより高めることができる

成傾斜層側に、DLC層の硬度が表面に向かって除々に増加する硬度変化領域を設けるこ

とにより、DLC層の剥離を抑制することができる。

- 【 O O 1 1 】 すなわち、本発明による摺動部材は、基材と、基材の表面に形成した保護膜とを含む摺動 40 部材において、保護膜は、金属層と、金属層の上に形成された金属ーカーボン組成傾斜層と、金属ーカーボン組成傾斜層の上に形成され該金属ーカーボン組成傾斜層から離れるに従って硬度が増加する硬度変化領域を有するダイヤモンドライクカーボン層とを備えることを特徴とする。
- 【 0 0 1 2 】 また、基材上にCェ層、W-Cェ傾斜層、W複合CからなるDLC皮膜を形成したカム(密着性: 2 2 N、ダイナミック硬さ: 1 3 0 0)を用いて、回転数 8 0 0 0 ェ p m、面圧 1 5 0 0 M p a の条件で摺動試験を行ったところ、皮膜が摩耗し、耐摩耗性が不十分なこ とが分かった。このことから、摺動部材に用いる D L C 皮膜には 1 5 0 0 以上、望ましく

[0013]

ダイヤモンドライクカーボン層は、ラマンスペクトル分析によるラマンスペクトルをピーク分離して得られる、1560cm⁻¹付近のGバンドを表すピークの面積強度 I (G)と1380cm⁻¹付近のDバンドを表すピークの面積強度 I (D)との比 I (G) / I (D)が1.3以上、1.75以下であることが好ましい。

[0014]

ダイヤモンドライクカーボン層は、3~15 a t %の範囲の水素を含有しており、硬度変化領域の水素含有量は、金属-カーボン組成傾斜層から離れるに従って約9 a t %に近づくように単調に増加又は減少していることが好ましい。

[0015]

硬度変化領域には金属が添加されていてもよい。添加する金属は、Cr, Ti, Ta, W, V, Nb, Moから選ばれる少なくとも1種とすることができる。

[0016]

保護層は、最表面のダイナミック硬さが100~1500であるのが好ましい。この場合、ダイヤモンドライクカーボン層は、基材側から最表面側に向かって、硬度変化領域、高硬度領域、低硬度領域を重ねた積層構造を有する。

[0017]

本発明による摺動部材の製造方法は、スパッタリングにより、希ガス雰囲気中で基材表面に金属層を形成する金属層形成工程と、金属層形成工程後、雰囲気中にアセチレンガスを導入しながら金属ーカーボン組成傾斜層を形成する金属ーカーボン組成傾斜層形成工程と、金属ーカーボン組成傾斜層形成工程後、雰囲気中へのアセチレンガス導入量を変化させながらダイヤモンドライクカーボン層を形成工程後、雰囲気中へのアセチレンガス導工程と、第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程後、雰囲気中へのアセチレンガス導入量を略一定としながらダイヤモンドライクカーボン層を形成する第2ダイヤモンドライクカーボン層形成工程とを含むことを特徴とする。

[0018]

第2ダイヤモンドライクカーボン層形成工程におけるアセチレンガスの導入量は、希ガスとアセチレンガスの合計量に対するアセチレンガスの体積比率として7%以上31%以下とすることが好ましい。これにより第2ダイヤモンドライクカーボン層は、2000以上のダイナミック硬さを確保することができる。

[0019]

第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程では、アセチレンガスを、希ガスとアセチレンガスの合計量に対するアセチレンガスの体積比率として4%以上19%以下の範囲で導入し、かつ、アセチレンガス導入量を時間と共に増加させることが好ましい。これにより、第1ダイヤモンドライクカーボン層は、1500以上のダイナミック硬さを確保することができる。

[0020]

金属 - カーボン組成傾斜層形成工程におけるアセチレンガス導入量は、希ガスとアセチレンガスの合計量に対するアセチレンガスの体積比率として 4 %以下とすることが好ましい。これは、ある程度のダイナミック硬さを確保しつつ、その上の第 1 ダイヤモンドライク 40 カーボン層との接続を緩やかにするためである。

[0021]

金属 - カーボン組成傾斜層形成工程から第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程への切り替えの時、及び第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程から第2ダイヤモンドライクカーボン層形成工程への切り替えの時には、雰囲気中へのアセチレンガス導入量を連続的に変化させるのが好ましい。 希ガスとしてはAr,Ne,Kr,Xeのうちの1つを使用することができる。

[0022]

第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程で基材に印加するバイアス電圧を増加させない。

10

30

第1ダイヤモンドライクカーボン層形成工程で、金属を添加しながらダイヤモンドライクカーボンを形成してもよい。添加金属は、Cr, Ti, Ta, W, V, Nb, Moから選ばれる少なくとも1種とすることができる。

[0023]

【発明の実施の形態】

- 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
- [0024]

図1は、本発明の摺動部材を製造するのに用いたスパッタリング装置の概略図である。真空ポンプ18によって排気される真空容器11内に複数の蒸発源12a~12dが配置され、皮膜を形成すべきワーク13は中央の回転テーブル14上に配置される。真空容器11内には、ワーク13を加熱するためのヒーター15a,15bも配置されている。放電用ガスは一方のノズル16から真空容器11内に導入され、放電ガス以外のプロセスガスは他方のノズル17から導入される。蒸発源としては、アンバランスド・マグネトロン(UBM)方式の蒸発源を用いた。ワーク13に金属層を形成させるため、蒸発源の一つにはCrターゲットを配置した。この金属としては、炭化物を形成しやすい材料が選定され、Cr以外にTi,Ta,W,V,Nb,Moなども利用できる。残りの蒸発源には、DLCを形成するためのカーボンターゲットを配置した。

[0025]

図 2 は、ターゲット及びワークに接続された電位印加電源を示す模式図である。UBM蒸発源のターゲット 2 1 、 2 2 は直流電源 2 3 、 2 4 の負極に接続され、グラウンドに対して負電位にされている。UBMによって発生したプラズマ中のAェイオンはターゲット 2 1 、 2 2 に衝突することによってターゲットをスパッタし、スパッタされたターゲット原子がワーク 1 3 上に堆積し、薄膜が形成される。また、UBMによって発生したプラズマは皮膜を形成すべきワーク 1 3 にまで達している。ワーク 1 3 のグラウンドに対する電位は、電圧可変電源 2 5 を調整することによって変化させることができる。

[0026]

放電用ガスとしては、一般的なArガスを用い、また、DLC成膜中に導入するプロセスガスとしてメタン、アセチレン、プロパン等の炭化水素を検討した。

[0027]

本発明者らは、DLC皮膜の特性検討を行い、プロセスガスとしてアセチレンを用い、ワ 30 ークにバイアスを印加してDLCを成膜することにより、硬さ、密着性に優れたDLC皮膜を得ることができることを見出した。以下その内容について説明する。

[0028]

一般的に、カーボン皮膜中に水素を含有すると、皮膜中のカーボン原子の結合手に水素が配置し、皮膜硬さは低下すると考えられている。メタン、プロパンなどの炭化水素ガスを導入した場合、皮膜硬さが低下し、炭化水素ガスとしてアセチレンを導入した場合においても、その量を増加させるに伴い、皮膜の硬さが低下することが知られている。

[0029]

しかし、我々は、炭化水素ガスの中でもアセチレンは、その熱分解特性が他の炭化水素ガスと異なるとの知見を有しており、プラズマを利用した成膜法においても、アセチレンの 40 低温での分解性が低温プラズマ状態では有効にカーボンとの反応に寄与するのではないか と推測し、アセチレンの導入量とDLC皮膜の硬さの関係について詳細に検討を行った。

[0030]

基材として用いたSCM15浸炭材を鏡面仕上げし、その表面に次の条件にてDLCコーティングを施し、形成された皮膜のダイナミック硬度を微小硬度計にて測定した。まず、スパッタリング装置内を2×10~3 Paに真空排気し、ヒーターによって基材を約200℃に予熱したのち基材をアルゴンイオンエッチングし、その後、DLCを成膜した。放電用ガスとしてはアルゴンガスを用いた。DLC成膜時の圧力は0.4 Pa、スパッタ出力(カーボン)は4kW、アルゴンガス導入量は120cc/min、アセチレンガス導入量は120cc/min、アセチレンガス導入量は120cc/min、アセチレンガス導入量は120cc

40

間は240分であり、形成されたDLC皮膜の厚さは約3μmである。

[0031]

他の条件は一定とし、導入するアセチレンガスの量のみを変化させて種々のDLC皮膜を形成し、そのダイナミック硬さを微小硬度計にて測定した。図3は、アセチレン量とDLC皮膜のダイナミック硬さの関係を示す図である。

[0032]

図3より、DLC皮膜のダイナミック硬さを高めるためには、アルゴンガスにアセチレンガスを適正量添加しながら成膜することが有効であることが分かる。アルゴンガスのみによって形成したDLC皮膜のダイナミック硬さは600であったが、アルゴンガスにアセチレンガスを5~100cc/min(アセチレンガスと(アルゴンガス+アセチレンガス)の体積比率は4~45%。以下、この体積比率をアセチレンガスの体積比率という)導入すると、形成されたDLC皮膜のダイナミック硬さは1500以上となった。特に、アセチレンガスを10~55cc/min(アセチレンガスの体積比率は4~31%)導入すると、形成されたDLC皮膜のダイナミック硬さは2000以上となった。また、アセチレンガス導入量を210cc/min(アセチレンガスの体積比率64%)以上とすると、DLC皮膜のダイナミック硬さは600以下と、アルゴンガスの場合より低下した。ここには放電ガスとしてアルゴンガスを用いた例を示したが、放電ガスとしてアルゴンガスを用いた例を示したが、放電ガスとしてアルゴンの代わりにキセノンやクリプトン、ネオン等の希ガスを用いた場合にも同様の結果が得られた。

[0033]

この現象は、まだ明確には解明できていないが、アセチレンガスが 5 c c / m i n (アセチレンガスの体積比率 4 %)以下ではスパッタによるカーボン原子の結合状態に変化を及ぼすだけの量(H や C - H)が無いものと考えられる(これは成膜中の金属ターゲットがカーボンで汚染されない現象から推定される)。一方、アセチレンガスが 1 0 0 c c / m i n 以上では、成膜中にすすの発生が過大になり皮膜中にこれらが入り込むことにより、硬さが低下するのではないかと考えられる(これは、表面状態が荒れることから推定される)。

[0034]

なお、カーボンのスパッタリングでDLC皮膜を形成する場合、そのスパッタ率は極めて低く、成膜時間が非常に長いことがDLC皮膜の大きな問題であった。アセチレンガスの添加は、DLC皮膜の硬質化に寄与すると共に成膜速度の増加にも寄与することが確認された。例えば、アセチレンガスを流量20cc/min(アセチレンガスの体積比率14%)で導入しながらDLC皮膜を成膜すると、アセチレンガス無しの場合と比較し、成膜速度が約10%の向上することが判明した。

[0035]

ここで、前述のアセチレン量を変化させて形成した各種のDLC皮膜をレーザラマン分光法にて分析し、DLC皮膜の原子構造を評価した。分析装置としてJRS-SYS1000型顕微ラマン分光装置(日本電子製)を用い、励起波長514.5nm、励起光出力40mW、測定領域800~2000cm⁻¹においてラマンスペクトルを測定した。

[0036]

図4(a)(b)に、DLC皮膜を分析して得られたラマンスペクトルの典型例を示す。図4(a)はアセチレン導入量を6cc/min(アセチレンガスの体積比率5%)として形成したDLC皮膜のラマンスペクトル、図4(b)はアセチレン導入量を12cc/min(アセチレンガスの体積比率9%)として形成したDLC皮膜のラマンスペクトルである。得られたラマンスペクトルのピークを、図4(a)に示すように、ガウス関数で2つのピークに分離したときの、1340~1440cm⁻¹領域に現れるDバンドの面積強度I(D)と1545~1575cm⁻¹領域に現れるGバンドの面積強度I(D)/I(G)を計算した。

[0037]

図5は、アヤチレンガスの流量とDIC皮膜のダイナミック踊さ及パラマンマペクトルか F

ら得た面積強度比I(D)/I(G)の関係を示す図である。図5に示すように、アルゴンガスのみによって成膜したDLC皮膜よりアルゴンガスに適当な量のアセチレンガスを導入して成膜したDLC皮膜の方が面積強度比I(D)/I(G)は小さな値を示す。特に、面積強度比I(D)/I(G)は、アセチレンガス導入量を0cc/minから24cc/min(アセチレンガスの体積比率17%)へと増加させるにつれて減少しており、このことはアセチレンガスの導入に伴ってグラファイト構造であるSP2構造が相対的に増加することを示している。図5から、DLC皮膜のダイナミック硬さを1500以上とするには、ラマン分光法で測定したDLC皮膜の面積強度比I(D)/I(G)が1.3~1.75の範囲であることが必要である。また、DLC皮膜のダイナミック硬さを2

[0038]

一般にDLC皮膜の硬さを増加させるためには、タイヤモンド構造であるSP3構造を増加させることが必要であるとされている。現時点では、SP3構造の量を直接特定する分析法はまだ確立されていないが、電子エネルギー損失分光法(Electron Energy Loss Spectroscopy :EELS)によるダイヤモンドとグラファイトの測定より、SP2量の定量化が可能となってきた。そこで、EELSにより、アセチレン量を変化させた時のDLC皮膜中のSP2構造の割合の変化を調査した。測定にはパーキンエルマー製PH14300走査型オージェ電子分光装置を用い、1次電子エネルギー:0.7keV、電流:約50nA、入射角:試料法線に対し30°、分析領域20:20×20μmの条件で電子エネルギー損失スペクトルを測定した。得られた電子エネルギー損失スペクトルを図6に示す。この結果からも、アセチレン量の増加に伴い、SP2構造が増加する傾向が見られた。この結果から、アセチレン添加による硬さ増加のメカニズムは、前述のSP3構造の増加による化学的結合による硬さの向上とは異なるメカニズムと考えられる。すなわち、構造的な面からSP2構造のグラファイトがよりランダムに分散し、一般的に言われるc面の滑りがなくなることで硬さが増加していると推測される。

[0039]

以上の結果より、DLCの成膜時に放電ガス中にアセチレンガスを微量添加すると、SP 2構造の割合が増加することが確認された。このことは、カーボンターゲットを使用した 30 スパッタによるDLC成膜の場合、アセチレン分子の乖離(H,C-H)がカーボンの結 合と複雑にからみあう結果と推測されるが、詳細は不明である。

[0040]

さらに、反跳粒子検出法(Elastic Recoil Detection Analysis : ERDA)によりDLC皮膜中の水素量を測定した。測定は、イオン種にHe $^+$ を用い、ビームエネルギーを 2. 3 MeV、散乱角を 170度、30度、ビーム入射角を試料面の法線に対し 15度、試料電流を約30 nA、ビーム照射量を約40 μ Cとする条件で行った。

[0041]

図7に、DLC皮膜の水素含有量とダイナミック硬さの関係を示す。アセチレンガスの添 40 加に伴い、DLC皮膜の水素含有量も増加しているが、一般にCVD法で得られるDLCの水素含有量は30at%程度で、それに比べると半分以下と少ない。この水素含有量と前述のSP2構造との関係はまだ明らかでないが、図7によると、DLC皮膜のダイナミック硬さを1500以上とするにはDLC皮膜の水素含有量を3at%~15at%とする必要がある。また、DLC皮膜のダイナミック硬さを200以上とするには水素含有量を5~13at%とすることが必要である。

[0042]

次に、アルゴンガス(放電ガス)に添加するガスとしてアセチレンガス以外のガスを用いた場合の影響を調べた。ここでは、メタンガスと窒素ガスについて評価を行った。実験はスパッタリング生層に違入するプロセスガスをメタンガスなるいけ容素ガスに亦用!

その他の条件は全て図3の時と同じにして行った。

100461

ることができる。

【 0 0 4 3 】 図 8 に、実験によって得られた各種プロセスガスのガス流量とDLC皮膜のダイナミック硬さの関係を示す。図 8 から、プロセスガスとしてアセチレンガスを用いることにより、メタンガスを用いる場合よりも硬質なDLC皮膜を形成することが可能なことが分かる。また、プロセスガスとして 1 0 0 c c / m i n 以上の窒素ガスを添加すると、ガスを添加

メタンガスを用いる場合よりも硬質なDLC皮膜を形成することが可能なことが分かる。また、プロセスガスとして100cc/min以上の窒素ガスを添加すると、ガスを添加しない場合のDLC皮膜より軟質化することが可能となる。以上のように、プロセスガスとして導入するガスの種類・流量を選択することにより、DLC皮膜の硬さを制御することが可能である。

- 【0044】 次に、成膜時にワークに印加するバイアス電圧がDLC皮膜のダイナミック硬さに及ぼす 影響について調べた。成膜時に、プロセスガスとしてアセチレンガスを12cc/min (アルゴンガスの体積比率は9%)導入した。バイアス電圧を0から400Vの範囲で変 化させたとき、バイアス電圧の大きさと得られたDLC皮膜のダイナミック硬さとの関係 を図9に示す。図9から分かるように、バイアス電圧を印加すると印加しない場合より硬 質のDLC皮膜を形成することができ、DLC皮膜のダイナミック硬さはバイアス電圧が 200V付近で最大となった。このように、バイアス電圧を制御することによっても、D LC皮膜の硬さを制御することが可能である。
- 【 0 0 4 5 】 次に、本発明による摺動部材及びその製造方法について説明する。本発明による摺動部材 20 は、摺動部に保護膜として耐摩耗性及び密着性に優れた健全なDLC皮膜を有する。
- [実施例1] 図10は、本発明による摺動部材の一例の断面模式図である。この摺動部材は、基材30の上に、金属層31、第1傾斜層32、第2傾斜層33、硬質DLC層34を順に積層した構造の保護膜を有する。基材30は、SCM、SCr、SKD、SKH等の鋼材とすることができる。
- 【0047】
 硬質DLC層34は、これまで説明してきた1500以上のダイナミック硬さを有する硬質のDLC皮膜である。この硬質DLC皮膜は、成膜時にプロセスガスとしてアセチレン 30ガスを適量添加し、バイアス電圧も高めることによって得られる皮膜である。第2傾斜層33は、硬質DLC層34の硬さをバックアップするためと、皮膜の内部応力による自己破壊を防止するため、第1傾斜層32側から硬質DLC層34側に近づくほど硬さが高くなるように硬度を傾斜させた層である。第2傾斜層33は、バイアス電圧とアセチレンガス添加量を徐々に変化させながら成膜することによって得られる。また、この層にも以下に述べる金属層を微量複合化させる。第1傾斜層32は、第2傾斜層33と金属層31ととつなぐための、カーボンと金属の組成傾斜層である。金属の割合は金属層31に近づくほど高い。ここでも、硬さを高めるため、バイアス電圧を印加し、プロセスガスとしてアセチレンガスを添加する。金属層31は、基材30との間の付着を高めるための金属層であり、金属としてはCr,Ti,Ta,W,V,Nb,Moあるいはそれらの合金を用い40
- 【0048】 図11は、図10に断面構造を示した積層皮膜形成のためのコーティングプロセスの例を示す図である。図11の上部に矢印で示した範囲1,2,3,4はそれぞれ第1層、第2層、第3層、第4層の成膜を表す。

、放電ガスとしてアルゴンガスを約500cc/minの流量で供給し、炉内圧力を1.3Paとし、ワークバイアス電圧を300Vとして20分間イオンエッチングを行い、ワーク表面を清浄化した。

[0050]

次に、第1層目の金属層31を成膜した。蒸発源のターゲットにはCrを用いた。成膜条件は、スパッタ出力が2.5kW、バイアス電圧が50V、炉内圧力が0.3Paである。アセチレンガスは導入しない。成膜時間は20分であり、成膜された金属層31の膜厚は約0.5μmであった。

[0051]

続けて、金属層 3 1 の上に第 2 層目の第 1 傾斜層 3 2 を形成した。蒸発源のターゲットに 10 は C r とカーボンを用いた。成膜中、図 1 1 に示すように、C r ターゲットのスパッタ出力を2.5 k W から 0.5 k W へ時間の経過と共に次第に減少させると共に、カーボンターゲットのスパッタ出力は時間の経過と共に 0 から 4 k W に次第に上昇させた。バイアス電圧は、時間の経過と共に 5 0 V から 1 0 0 V に上昇させた。また、プロセスガスとしてアセチレンガスを、最初は 0 c c / m i n から始めて時間と共に次第に流量を増加し、第2層形成の最後の段階では流量 5 c c / m i n (アルゴンガスの体積比率は 4 %)となるようにして添加した。炉内圧力は 0.3 P a、成膜時間は 3 0 分であり、成膜された第 1 傾斜層 3 2 の膜厚は約 0.5 μ m であった。

[0052]

引き続き、第1傾斜層32の上に第3層目の第2傾斜層33を形成した。蒸発源のターゲットにはCェとカーボンを用いた。成膜中、図11に示すように、Cェターゲットのスパッタ出力を0.5kWから時間の経過と共に次第に減少させて最後には0にすると共に、カーボンターゲットのスパッタ出力は4kWを維持した。バイアス電圧は、時間の経過と共に100Vから200Vに連続的に上昇させた。プロセスガスとしてのアセチレンガスの流量は、最初の5cc/minから時間の経過と共に次第に増加させ、第3層形成の最後の段階では24cc/min(アルゴンガスの体積比率は17%)となるようにした。炉内圧力は0.3Pa、成膜時間は150分であり、成膜された第2傾斜層33の膜厚は約1.3μmであった。

[0053]

最後に、第2傾斜層33の上に第4層目の硬質DLC層34を形成した。蒸発源のターゲ 30 ットにはCェを用いた。成膜中、図11に示すように、Cェターゲットのスパッタ出力は4kWに維持した。バイアス電圧は200Vに維持し、プロセスガスとしてのアセチレンガスの流量も24cc/minを維持した。炉内圧力は0.3Pa、成膜時間は100分であり、成膜された硬質DLC層34の膜厚は約0.7μmであった。

[0054]

第3層(第1傾斜層32)に導入する金属の割合は、初期(第2層との境界部分)で0~20at%、終期(第4層との境界部分)で0まで変化させる。ここで、この金属複合層中の金属含有量は、20~40at%ではCrが炭化物を生成し、そこから皮膜の亀裂が発生するため、20at%以下とすることが必要である。また、第3層の膜厚は、第4層の必要厚さが摺動環境により異なるため一概には言えないが、およそ全体の皮膜の25~75%が適正範囲である。例えば第1層から第4層まで4層を積層した全体の膜厚が3μmの場合、第3層の膜厚は0.75μm~2.25μmが適当である。

[0055]

このように、各層のつなぎを穏やかにすること、アセチレンを微量添加すること、バイアス電圧を増加させることにより、硬質で密着性の良い摺動部材用DLC皮膜を得ることができた。

[0056]

ここで、各層の必要性を確認するため、それぞれの層ごとの密着性をスクラッチテスタで評価した。図12に、密着性評価の結果を示す。図中、横軸に示す数字は積層膜の層構成を表す 例えば 左端の(1+3+4)は 第2属でおる第1傾剑屋を坐き 第1屋 第

10

20

3層及び第4層の3層からなる積層膜を形成した試料、その右横の(1+2+4)は第3層である第2傾斜膜を省き、第1層、第2層及び第4層の3層からなる積層膜を形成した試料を表す。試料(2+3+4)は、第1層の金属層を省いた試料である。右端の試料は第1層から第4層までを備える本発明の試料である。

[0057]

また、第2層及び第3層分を組成とバイアス電圧をリニアに変化させて成膜した比較試料を作製した。図13は、比較試料作製のためのプロセスチャートである。図13の上部に矢印で示した範囲1,2,3,4は、図11に示した時間範囲に対応する。この試料をスクラッチテスタで評価したところ、剥離が発生し、健全な皮膜は形成されなかった。

[0058]

これらの結果から、耐摩耗性を向上させる第4層目のDLC層を健全に形成させるためには、少なくとも第2層と第3層は必要なことが分かった。また、第1層は第2層あるいは第3層ほど重要でないが、基材の表面状態のばらつきを考慮すると薄くでも形成することが望ましい。

- [0059]
- 〔実施例2〕

図14は、本発明による摺動部材の他の例を示す断面模式図である。この摺動部材は、図10に示した摺動部材の最表面に軟質DLC層35を形成したものに相当し、連続プロセスにて硬質DLC皮膜34上に軟質DLC皮膜を成膜することにより、耐摩耗性に優れ、摩擦係数の低い摺動皮膜が得られる。

[0060]

ここで、軟質 D L C 層 3 5 は、硬質 D L C 層 3 4 より小さなダイナミック硬さを有する D L C 層であり、典型的には 1 0 0 ~ 1 5 0 0 程度のダイナミック硬さを有する。軟質 D L C 層 3 5 は、初期馴染み性が良く、微小摩耗により自己潤滑を行うため、相手、自分ともに摩耗が少なく、摩擦係数が低い。しかし、あまり厚いと摺動時の面圧により膜が変形し、接触面積が増加し摩擦係数が大きくなるので、膜厚は 2 μ m 以下が望ましい。

[0061]

前述のように、DLC皮膜のダイナミック硬さは、成膜時のバイアス電圧、成膜時に添加するアセチレンガスの量、あるいは成膜時に添加する窒素ガスの量を制御することにより調整可能であり、これらの方法によってDLC皮膜の硬さを連続的に変化させることが可 30能である。

[0062]

図 1 5 は、図 1 4 に断面構造を示した積層皮膜形成のためのコーティングプロセスの例を示す図である。図 1 5 の上部に矢印で示した範囲 1 , 2 , 3 , 4 , 5 はそれぞれ第 1 層、第 2 層、第 3 層、第 4 層、第 5 層の成膜を表す。

- 【 0 0 6 3 】 第 1 層から第 4 層までの成膜プロセスは図 1 1 と同じである。図 1 5 に示したプロセスは、それに加えて第 5 層を形成するためのプロセスを有する。本例では、第 5 層の軟質 D L C 層 3 5 の成膜時、第 4 層の硬質 D L C 皮膜 3 4 より軟質にするため、アセチレンガスの導入量を 0 にし、かつ、バイアス電圧を 0 ~ 5 0 V 程度にまで下げる方法をとった。第 5 層の軟質 D L C 層 3 5 の成膜時間は 1 0 分、膜厚は 0 . 1 μ m であった。また、ダイナミック硬さは 5 0 0 であった。
- [0064]

で約50%、1000cc/min(アルゴンガスの体積比率は83%)とすることで約80% ダイナミック硬さを低下させることができる。

[0065]

軟質DLC皮膜を有しないテストピースAと有するテストピースB,Cを作製し、ボールオンディスク試験を行った。テストピースAは、基材であるSUJ2製の直径1inのボールの表面に本発明の実施例1に従う4層の積層構造の皮膜を形成したものである。最表面は厚さ2μmの硬質DLC皮膜であり、そのダイナミック硬さは2500である。テストピースB,Cは、本発明の実施例2のように、テストピースAの最表面の硬質DLC皮膜の上に更に軟質DLC皮膜を形成したボールである。テストピースBの最表面の軟質DLC皮膜は、アセチレンガスの導入を停止すると共にバイアス電圧を50Vに低下して成した。また、テストピースCの最表面の軟質DLC皮膜は、アセチレンガスの導入を停止して窒素ガスを1000cc/min導入すると共にバイアス電圧を50Vに低下して成膜したもので、ダイナミック硬さが120であり、膜厚は0.5μmである。一方、基材であるSCM15製のディスクの上にテストピースAと同じ積層構造で最表面が硬質DLC皮膜であるコーティングを有するディスクを用意した。

[0066]

ボールオンディスク試験は、回転する前記ディスクにテストピークのボールを押しつけて行った。試験条件は、荷重: $1\ 0\ 0\ N\ ($ ヘルツ応力: $2\ 8\ 0\ 0\ M\ P\ a\)$ 、 摺動速度: $1\ m$ / s、試験距離: $3\ .\ 2\ k\ m$ 、 潤滑: $1\ 5\ W\ -\ 5\ 0\ d\ d\ h$ ($0\ .\ 5\ c\ c\ f$ m i n) である 20

[0067]

評価結果を図17及び図18に示す。図17は各テストピースの摩擦係数を示し、図18は各テストピースを用いた試験による摩耗深さを示している。軟質DLC層を付加したボールB,Cを用いた試験においては、軟質DLC層を付加しないボールAを用いた場合より、摩擦係数が下がり、かつボール摩擦深さ・ディスク摩擦深さともに減少している。これは、軟質層がよりグラファイト的な構造をもっているために潤滑性に富み、またその軟らかさで、硬質なディスクとの初期馴染み性を改善したためと考えられる。この結果より、硬質DLC層の上に軟質DLC層を付加することによる摺動特性の向上を図ることができることが分かる。

30

[0068]

【発明の効果】

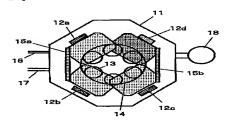
本発明によると、耐摩耗性及び密着性に優れたダイヤモンドライクカーボン層を有する摺動部材を得ることができる。

- 【図面の簡単な説明】
- 【図1】本発明の摺動部材を製造するのに用いたスパッタリング装置の概略図。
- 【図2】ターゲット及びワークに接続された電位印加電源を示す模式図。
- 【図3】アセチレン量とDLC皮膜のダイナミック硬さの関係を示す図。
- 【図4】DLC皮膜を分析して得られたラマンスペクトルの典型例を示す図。
- 【図5】アセチレンガスの流量とDLC皮膜のダイナミック硬さ及びラマンスペクトルか 40ら得た面積強度比I(D)/I(G)の関係を示す図。
- 【図6】 DLC皮膜の電子エネルギー損失スペクトルの分析結果を示す図。
- 【図7】DLC皮膜の水素含有量とダイナミック硬さの測定結果を示す図。
- 【図8】各種プロセスガスのガス流量とDLC皮膜のダイナミック硬さの関係を示す図。
- 【図9】バイアス電圧の大きさと得られたDLC皮膜のダイナミック硬さとの関係を示す図。
- 【図10】本発明による摺動部材の一例の断面模式図。
- 【図11】図10に断面構造を示した積層皮膜形成のためのコーティングプロセスの例を示す図。
- 【図12】密着性評価の結果を示す図

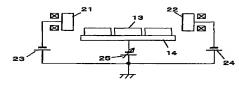
E^

- 【図13】比較試料作製のためのプロセスチャート。
- 【図14】本発明による摺動部材の他の例を示す断面模式図。
- 【図15】図14に断面構造を示した積層皮膜形成のためのコーティングプロセスの例を示す図。
- 【図16】図14に断面構造を示した積層皮膜形成のためのコーティングプロセスの他の例を示す図。
- 【図17】テストピースの評価結果を示す図。
- 【図18】テストピースの評価結果を示す図。
- 【符号の説明】
- 1 1 … 真空容器、 1 2 a ~ 1 2 d … 蒸発源、 1 3 … ワーク、 1 4 … 回転テーブル、 1 5 a 10 , 1 5 b … ヒーター、 1 6 , 1 7 … ノズル、 2 1 , 2 2 … ターゲット、 2 3 , 2 4 … 直流 電源、 2 5 … 電圧可変電源

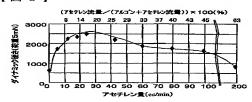
【図1】



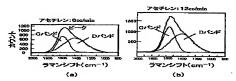
【図2】



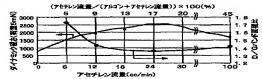
【図3】



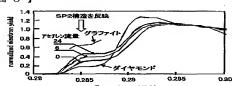
【図4】



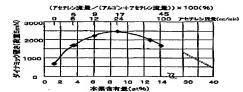
【図5】



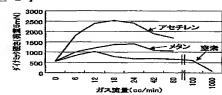




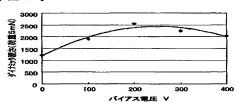
【図7】



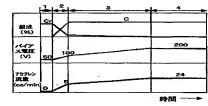
[図8]



【図9】



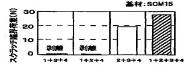
【図11】

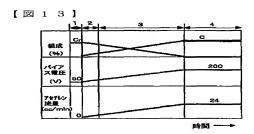


[図10]



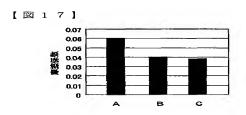
【図12】



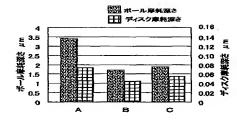


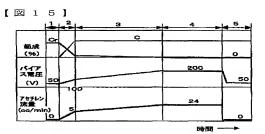


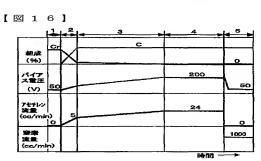




【図18】







フロントページの続き

(72)発明者 高柳 登

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

F ターム(参考) 3J044 AA02 AA14 BA01 BB20 BC06

4K029 BA02 BA07 BA11 BA16 BA17 BA34 BA64 BB02 BD04 CA05

CA06 EA05